USE OF AN ECR ION SOURCE IN THE LARGE ELECTROSTATIC ACCELERATOR

Matsuda Makoto¹, Takuhiro Asozu, Ken-ichi Kutsukake, Takamitsu Nakanoya Susumu Hanashima, Suehiro Takeuchi Tandem Accelerator Section, Department of Research Reactor and Tandem Accelerator

Nuclear Science Research Institute, Japan Atomic Energy Agency

2-4 Shirakata Shirane, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1195

Abstract

A terminal ion injector using an all permanent magnet type electron cyclotron resonance ion source has been constructed in the high voltage terminal of the vertical and folded type 20UR Pelletron tandem accelerator at Japan Atomic Energy Agency at Tokai. The new in-terminal injector made it possible to accelerate highly charged heavy ions which have not been obtained from the tandem accelerator. Beam energy and beam intensity have been remarkably increased and the noble gas ion beams have become available.

大型静電加速器へのECRイオン源の利用

1. はじめに

タンデム加速器は負イオンを高電圧端子に向けて 加速し端子内で炭素薄膜により電子を剥ぎ取って正 の多価イオンに荷電変換し、再び接地電位に向けて 加速することで効率の良い加速を行っている。静電 加速器であるため、ビームエネルギーを正確かつ容 易に可変でき、高いエネルギー分解能の高品質な ビームが得られる。また負イオン生成さえできれば、 どのような元素も加速でき、約40種の多様な元素が 利用可能である。しかし、荷電変換に炭素薄膜を使 用するために薄膜の消耗が激しく、大電流の重イオ ンビームの加速には適していない。従って炭素薄膜 を用いずに加速する方法として高電圧端子内にECR イオン源を設置し、生成した高多価イオンを直接接 地電位に向けて加速することとした。さらにこれま で加速不可能であった希ガスイオンの加速も可能と なる。

ECRイオン源から炭素薄膜通過後よりも高多価の イオンを生成することでエネルギーの増強も可能で ある。図1に荷電変換フォイルによって得られる電 荷とECRイオン源から引き出されるイオンの電荷の 比較を示す。荷電変換フォイルのデータはタンデム 加速器を16MVの加速電圧で運転したときに最もビー ム強度を得られる電荷数であり、ECRイオン源は数 µA以上得られる最大の電荷をプロットしたもので ある。荷電変換では重いイオンにおいても高々14+ 程度であるのに対し、14.5GHzの永久磁石型ECRイオ ン源ではこれを凌駕する多価イオンの生成が可能で あるがわかる。またECRイオン源からのイオンの電 荷は端子電圧に依存しないので低電荷のイオンを加 速することで非常に低いエネルギーのビームを得る こともできる。



2. 高電圧端子内ECRイオン源入射器

原子力機構-東海タンデム加速器は米国NEC製の Pelletron 20UR型の折り返し型タンデム加速器であ り、通常の加速電圧は最高18MVである。高電圧端子 は直径3.5m、高さ4.5mほどの大きさで、内部に 180°偏向電磁石を有するかなり複雑な加速器であ る。大型とはいえイオン源の設置空間と供給電力に は限界があるために、我々は電力消費の少ない 14.5GHzの永久磁石型ECRイオン源(SuperNanogan) を採用した。

図2に搭載したイオン源及び高電圧端子内の入射 系の概要を示す。イオン源の搭載は2007年に行った。 従来の負イオン源からのタンデム加速方式と両立す る配置とするために、イオン源は入射90°偏向電磁 石を用いて水平に設置されている。イオン源は最大

¹ E-mail: matsuda.makoto@jaea.go.jp



図2:高電圧端子内ECRイオン源入射器

200WのRFで動作し、引き出し電圧は10~30kVで運転 される。イオン源とこの入射90°偏向電磁石部分は、 正イオン側加速管への入射条件を良くするために、 高電圧端子に対し+80kVの高電位に置かれている。 イオン源から引き出されるイオンの全電流量は2mA 近くになるので、80kVの前段加速管の負荷を抑える ため、入射90°電磁石によって上方へ偏向し、大ま かにイオンの質量・電荷を選別する。加速するイオ ンは前段加速後に180°偏向電磁石によって質量・ 電荷が選択され、正イオン側加速管へ入射される。 180°偏向電磁石の前後にある3台の静電四重極レン ズを使用し、ビームの入射条件を調整する。

イオン源使用時の真空排気には、イオン源直下の ターボ分子ポンプを使用し、希ガスの排気を行う。 イオン源停止時の真空保持のためにイオンポンプも 追加設置されている。

3. 周辺機器の開発

イオン源および入射装置を設置する高電圧端子は 0.5MPaのSF₆絶縁高圧ガス中であり、しばしば発生 する高電圧の放電による電気的サージに晒される特 殊な環境である。使用する機器は可能な限り耐圧試 験を行い、必要に応じ高圧ガス対策を行った。耐放 電性能に関しては電源や制御機器はシールドを2重、 3重と厳重に行い、電源や負荷線および制御信号線 などのサージの入り込みやすい部分にはフィルター やサージアブソーバーを施した。

加速器の運転は約4ヶ月連続で行われるため、長期にわたり保守不要でなければならない。また故障 に際しても直ちに圧力タンクを開放し修理を行うこ とが不可能なため、緊急時のフェールセーフ機能を 有する必要がある。

図3にイオン源および引き出し系の概略を示す。

3.1イオン源

イオン源のプラズマチャンバーなどは0.6MPaの加 圧試験を行い必要な部分に耐圧加工を施した。イオ ン源は設置前に動作試験をおこない、運転パラメー タの最適化や簡略化を行った。ソースガスはガスミ キシング法を採用し、ビームガス(Ar, Kr, Xe,…) とサポートガス (N₂ or O₂) をあらかじめ混合した ガスを使用している。ソースガスの流量(プラズマ チャンバーの真空度)の調節は高多価のイオンを引 き出すのに非常に重要なパラメータであるが、流量 制御を行わず、流量固定の定量リークバルブを採用 した。高電圧Deck上に8系統のキャピラリーバルブ 付きのガスボトルが搭載され、それぞれのガス圧は キャピラリーを通したときに最適流量になるように 調整されている。この固定流量の方法は、イオン源 運転の簡略化、安定確実な動作に非常に有効であり、 多少の性能の犠牲を十分補う手法である。ただし、 1系統のみ流量調整可能なサーモメカニカルリーク バルブを用いたガス導入系を採用している。これを 用いて25+以上のXeの高多価イオン生成を行った。 ビーム量の調整は主にRF出力を変化させることで行 う。プラズマチャンバー内に差し込まれるRF導入用 の中心導体に0から-1kVの範囲でDC電圧を印加す るバイアス法により、多価イオン電流を約10倍に増 やすことができる。

3.2 RFシステム

14.5GHzの発振器出力を出力制御用のアッテ ネーターを通して進行波管増幅器に入力すること で0~200Wの出力を得る。それらは圧力および放 電対策のため、内部を大気圧にした耐圧容器内に 内蔵している。耐圧容器出口には反射波防止の サーキュレータと出力モニタのために検波ダイ オードが接続されている。消費電力が約1kWのRF 増幅器はターミナルの冷却システムで水冷される。 RFアンプはターミナル電位に設置され80kV、30kV の絶縁導波管を通してイオン源にRFを導く。ECR イオン源のプラズマチャンバーの冷却はダイアフ ラムポンプでSF₆ガスを吸引し循環させることで 冷却する。



図3:イオン源および引き出し系の概略

3.3 真空排気システム

希ガス排気のために450L/secの完全磁気浮上型 ターボ分子ポンプ(TMP)とロータリーポンプからな る排気系を開発した。ロータリーポンプのローター ハウジングをステンレス製作の耐圧仕様とし、真空 リークの発生も防いでいる。高圧ガス中での大型 ゲートバルブの使用は困難であり故障時の緊急遮断 も難しいことから、TMPの引き口にはバルブは設け ず、停止時の真空保持はTMPの排気側の真空仕切り バルブ(電磁バルブ)にて行う。ロータリーポンプ の排気は高圧ガス中に放出できないため、内部を大 気圧程度とした容量25Lの排ガス蓄積容器内に溜め 込む構造とした。

TMPの回転数が上昇しノーマル運転に入ると真空 仕切りバルブが自動で開き排気を開始する。仕切り バルブはTMPの異常または停電等で直ちに閉じ、 ビームラインの真空を保護する。複雑な電子回路で 構成されるTMP電源は、厳重にシールドされた耐圧 容器内に入れられている。

3.4 磁気シールド

ECRイオン源は強力な永久磁石で構成されるため その漏洩磁場がイオンビームに与える影響は無視で きない。垂直ビームライン上で約2mTであり、その ままでは負イオン源からのビームは180°偏向電磁 石入口で最大3cmほどビーム軌道がずれることが予 想された。そこでイオン源および引き出し部を厚さ 3.2mmの鉄板で覆い磁気シールドを施した。漏洩磁 場は1割程度となり、実際のビーム加速に与える影 響を抑えることが出来た。

4. ビーム加速の結果と性能

図4に高電圧端子内に設置されたECRイオン源から 15~16MVの加速電圧で加速された各種イオンの電荷 と強度を示す。100pnA (particle nano ampere)以 上の強度が、Ne⁸⁺, Ar¹²⁺, Kr¹⁵⁺, Xe²²⁺で得られてお り、図1で期待された通りとなっている。図4中の灰 色の領域はタンデム加速方式(負イオン入射)で得 られる電荷、強度の上限を示し、プロットはAuイオ ンのデータである。ECRイオン源からのビームはエ ネルギー・強度ともにタンデム加速方式を凌駕し、 新たに希ガスイオンの加速を可能とした。Xeイオン では30価近くまでビーム加速に成功し、そのエネル ギーは約500MeVに達した。低電荷のイオン加速も可 能なので、Xeイオンでは50~500MeVの範囲のビーム をタンデム加速器のみで供給することが可能である。 またフォイル通過によって引き起こされるエネル ギーストラグリングやエミッタンス増加がないので ビームは非常にシャープで高輝度である。

5. まとめ

原子力機構-東海タンデム加速器の高電圧端子に ECRイオン源を設置した。その結果、加速されるイ



図4:加速されたイオン電荷とビーム強度

オンビームの強度はおよそ10~100倍、エネルギー は50~80%と大幅に増強できた。また新たに希ガス イオンの加速も可能となった。低電荷のイオン加速 も行えるので、広範なエネルギー領域のビーム供給 も可能である。

ECRイオン源の利用は、むしろ端子電圧の低い小型静電加速器の方がその恩恵は大きい。小型であれば放電サージも弱く、メンテナンスも容易である。 また静電加速器ではイオン源の高性能化により、加速エネルギー、ビーム強度を容易に向上させることが出来る。

参考文献

- [1] P. Sortais et al., Rev. of Sci. Instrum. (1998) p.656.
- [2] M. Matsuda et al, Use of an ECR Ion Source in the High Voltage Terminal of the Tandem Accelerator at JAERI, Heavy ion accelerator technology 8th International Conference, AIP conference proceedings 473, 1998, p65.
- [3] 松田誠ほか,高電圧端内設置に向けたECRイオン源のビーム生成試験及び機器開発,第14回加速器科学研究発表会報告集,2003,p170.
- [4] M. Matsuda et al, Highly Charged Ion Injector in the Terminal of Tandem Accelerator, 14th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions, Journal of Physics Conference Series 163(2009)012112.